**Овчаренко, Евгений Николаевич. Исследование технологических потерь БИС с применением электрических тестовых структур : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.01 / НИИ физических проблем им. Ф. В. Лукина.- Москва, 1993.- 24 с.: ил. РГБ ОД, 9 94-1/575-4**